(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-46190 (P2003-46190A)

(43)公開日 平成15年2月14日(2003.2.14)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			Ŧ	-7]-ド(参考)
H01S	5/22			H01S	5/22			2H047
G02B	6/12			G 0 2 B	6/14			5 F O 7 3
	6/122			H01S	5/062			
	6/14				5/125			
H01S	5/062			G 0 2 B	6/12		В	
			審査請求	未請求 請求	≷項の数20	OL	(全 10 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001-228866(P2001-228866)

(22)出願日 平成13年7月30日(2001.7.30) (71) 出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 背木 雅博

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(74)代理人 100075096

弁理士 作田 康夫

Fターム(参考) 2H047 KA05 KA11 LA01 LA03 LA23

MA07 NA00 PA24 QA02 RA08

5F073 AA13 AA64 AA65 AA74 AA83

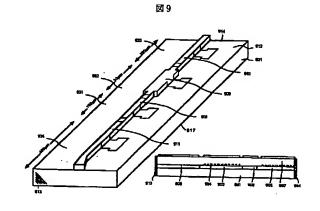
CA15 DA24 DA35 EA23 EA29

(54) 【発明の名称】 半導体レーザ

(57)【要約】

【課題】開示技術の課題は、上記の問題を克服し低しき い値電流で高速動作可能な短共振器レーザや波長安定性 に優れた波長可変レーザを実現する素子構造およびその 作製方法を提供することを目的とする。

【解決手段】上記目的を達成するために、レーザ短共振 器導波路の一部または全ての部位において導波路横幅を 横多モードを許容する幅広に設定する。これにより、上 述の短共振器レーザの特長を保ったまま、レーザ利得の 向上、電気抵抗、熱抵抗の低減を図る素子構造を考案し た。この際、多モード干渉効果による自己結像効果を用 いることにより、レーザ共振器内でのモード変換損失を 低減できる他、レーザの出射端における光強度分布が単 峰な最低次モードとなり、光ファイバ等との接続に好適 な構造となる。また、リソグラフィー技術とドライエッ チング技術の併用により多モード干渉導波路部を含むレ ーザ共振器を寸法精度高く作製する手法も合わせて考案 した。



【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体基板上にコア領域と、前記コア領域の基板側とは反対側に少なくとも設けられたクラッド領域とを有し、前記コア領域の利得領域の長さが18μm以上200μm以下であり、前記コア領域、前記クラッド領域の少なくとも一方はストライプ形状であり、そのストライプ形状の前記コア領域、前記クラッド領域の少なくとも一方の光軸方向と垂直で、かつ、基板表面と平行な方向に前記ストライプ幅が変調されており、前記ストライプの両端近傍で前記ストライプ幅は横モードが単一となり、前記利得領域内に水平方向の横幅が横モードが単一となるカットオフ幅よりも広く設定されている部分を有することを特徴とする半導体レーザ。

【請求項2】前記利得領域内に水平方向の横幅が横モードが単一となるカットオフ幅よりも広く設定されている部分は多横モード導波路部であることを特徴とする請求項1記載の半導体レーザ。

【請求項3】多横モード導波路部の導波モードと横単一 モード導波路部の導波モードと両導波路の接合部におい 20 てモード変換に伴う変換損失が最小になるように、多横 モード導波路の導波路の横幅、導波路長を定めたことを 特徴とする請求項1に記載の半導体レーザ。

【請求項4】多横モード導波路の導波路の横幅W、導波路長L、レーザ導波路の有効屈折率n、動作波長 λ とを、 $0.9nW^2/\lambda \le L \le 1.1nW^2/\lambda$

を満たすように定めたことを特徴とする請求項1に記載 の半導体レーザ。

【請求項5】多横モード導波路の横幅Ψが3~10μmであることを特徴とする請求項1に記載の半導体レーザ。

【請求項6】前記クラッド領域および前記コア領域をエッチングすることにより形成した反射鏡を有することを特徴とする請求項1に記載の半導体レーザ。

【請求項7】横単一モード導波路部に回折格子を形成し ブラッグ反射器を形成したことを特徴とする請求項1に 記載の分布帰還型半導体レーザ。

【請求項8】横単一モード導波路部に回折格子を形成し ブラッグ反射器を形成したことを特徴とする請求項1に 記載の分布反射型半導体レーザ。

【請求項9】前記ブラッグ反射器の反射波長を外部信号 により変化させ発振波長を人為的に変化させることを特 徴とする請求項7に記載の波長可変半導体レーザ。

【請求項10】少なくとも光を外部に導く光ファイバと 請求項1記載の半導体レーザとを一体化した光モジュール。

【請求項11】半導体基板上にコア領域と、前記コア領域の基板側とは反対側に少なくとも設けられたクラッド 層とを有し、前記コア領域の利得領域の長さが5μ回以上200μ回以下であり、前記コア領域、前記クラッド領域の少なくとも一方はストライプ形状であり、そのストラ

イプ形状の前記コア領域、前記クラッド領域の少なくとも一方の光軸方向と垂直で、かつ、基板表面と平行な方向に前記ストライプ幅が変調されており、前記ストライプの一方の端部近傍で前記ストライプ幅は横モードが単一となるカットオフ幅よりも狭く設定され、前記利得領域内に水平方向の横幅が横モードが単一となるカットオフ幅よりも広く設定されている部分を有することを特徴とする半導体レーザ。

【請求項12】前記利得領域内に水平方向の横幅が横モ ードが単一となるカットオフ幅よりも広く設定されている部分は多横モード導波路部であることを特徴とする請求項11記載の半導体レーザ。

【請求項13】多横モード導波路部の導波モードと横単ーモード導波路部の導波モードと両導波路の接合部においてモード変換に伴う変換損失が最小になるように、多横モード導波路の導波路の横幅、導波路長を定めたことを特徴とする請求項11に記載の半導体レーザ。

【請求項14】多横モード導波路の導波路の横幅W、導波路長L、レーザ導波路の有効屈折率π、動作波長λとを、

 $0.9 \,\mathrm{nW}^2/\lambda \leq L \leq 1.1 \,\mathrm{nW}^2/\lambda$

を満たすように定めたことを特徴とする請求項11に記載の半導体レーザ。

【請求項15】多横モード導波路の導波路の横幅Wが3~10μmであることを特徴とする請求項11に記載の半導体レーザ。

【請求項16】前記クラッド層および前記コア層をエッチングすることにより形成した反射鏡を有することを特徴とする請求項11に記載の半導体レーザ。

30 【請求項17】横単一モード導波路部に回折格子を形成 しブラッグ反射器を形成したことを特徴とする請求項1 1に記載の分布帰還型半導体レーザ。

【請求項18】横単一モード導波路部に回折格子を形成 しブラッグ反射器を形成したことを特徴とする請求項1 1に記載の分布反射型半導体レーザ。

【請求項19】前記ブラッグ反射器の反射波長を外部信号により変化させ発振波長を人為的に変化させることを特徴とする請求項17に記載の波長可変半導体レーザ。

【請求項20】少なくとも光を外部に導く光ファイバと 40 請求項11記載の半導体レーザとを一体化した光モジュ ール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体レーザに係わり、特に共振器長が短く高速変調や広範囲波長可変動作に適した通信用半導体レーザとその光モジュールに関する。

[0002]

上 $200\,\mu\,\mathrm{m}$ 以下であり、前記コア領域、前記クラッド領域 【従来の技術】端面発光型半導体レーザの共振器長を20の少なくとも一方はストライプ形状であり、そのストラ 50 $0\,\mu\,\mathrm{m}$ 程度にまで低減し、低しきい値電流化や緩和振動周

波数の増大を図ることが理論的・実験的に知られてい る。図11はレーザのしきい値電流、緩和振動周波数お よび直列抵抗のレーザ共振器長依存性を計算した一例で ある。レーザ活性層として格子歪系のInGaAsP多重量子 井戸構造を仮定している。図より短共振器化は、低しき い値電流化および緩和振動周波数の増大に有効であるこ とが判る。しかし、短共振器化に伴い直列抵抗が著しく 上昇するため、レーザへの電流注入に伴うジュール熱の 発生により光出力特性が大きく劣化する。例えば、共振 常用いられるレーザ共振器400μmの4倍もの値である。 このような観点から、冒頭に述べたように半導体レーザ の短共振器化による性能向上は200μπ程度までしか実現 できていないのが現状である。一方、分布反射型レーザ において、活性領域長を短縮することにより縦モードの 安定化、波長可変幅の増大が図れることが知られてい る。これは、分布反射型レーザのモード飛び間隔△んと 活性領域長 L_a との間に、 $\Delta \lambda = \lambda^2/2nL_a$ なる関係がある ためである。ここで、nはレーザ媒質の屈折率、λは発 振波長である。この場合においても、 Δ λ を増大させる 20 多重量子井戸活性層105の発光波長は約1.31 μ mであ ために共振器長や活性領域を短縮すると、レーザ利得の 低下や、電気抵抗、熱抵抗の増大が生じるため実験での 上記改善効果の報告はあるものの、実用には至っていな いのが実情である。尚、この種の半導体レーザとして第 17回半導体レーザ国際会議テクニカルダイジェストペ ーパーThA4が挙げられる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、上記 の問題を克服し低しきい値電流で高速動作可能な短共振 器レーザや波長安定性に優れた波長可変レーザを実現す る素子構造およびその作製方法を提供することを目的と する。特に従来構造では、実用化が困難であった200μπ 以下の共振器長を有する短共振器レーザを実現すること を目的とする。また、これらの光素子を搭載した低コス トで高性能動作可能な光モジュールを提供することを目 的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に本発明者らは、レーザ短共振器導波路の一部または全 広に設定することにより、上述の短共振器レーザの特長 を保ったまま、レーザ利得の向上、電気抵抗、熱抵抗の 低減を図る素子構造を考案した。この際、多モード干渉 効果による自己結像効果を用いることにより、レーザ共 振器内でのモード変換損失を低減できる他、レーザの出 射端における光強度分布が単峰な最低次モードとなり、 光ファイバ等との接続に好適な構造となる。レーザ特性 上本構造では多モード干渉導波路部の導波路寸法を正確 に設定する必要があるため、寸法誤差の大きい従来のへ ソグラフィー技術とドライエッチング技術の併用により 多モード干渉導波路部を含むレーザ共振器を寸法精度高 く作製する手法も合わせて考案した。

4

[0005]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図1~図9を用いて説明する。

実施の形態 1

図1は本発明を用いて毎秒40ギガビット以上の高速直 接変調を可能とする波長1.3μm帯の半導体レーザを作 器長 $100\,\mu\,\mathrm{m}$ では直列抵抗は $20\,\Omega$ に達するが、この値は通 10 製した例である。図1に示すように、 n 型 $(100)\,\mathrm{In}$ P半導体 基板101上に有機金属気相成長法により1.0μm厚のn型I nPバッファ層102、0.5μm厚のn型InAlAsバッファ層10 3、0.05μm厚のn型InGaAlAs下側光ガイド層104、6.0nm 厚の1%圧縮歪InGaAlAs (組成波長1.37μm) 井戸層、1 Onm厚のInGaAlAs(組成波長1.00μm)障壁層からなる1 0周期の多重量子井戸層105、0.05μm厚の上側光ガイド 層106、0.1μm厚のp型InAlAsクラッド層107、1.5μm厚 のp型InPクラッド層108、0.2μm厚の高濃度p型InGaAs キャップ層を順次有機金属気相成長法により形成する。 る。

【0006】次にストライプ形状の誘電体マスクを用い て公知の選択的ドライエッチング技術によりリッジ導波 路を形成する。この際、図1に示すように幅1.6μшの直 線形状の単一横モード導波路113に加え、導波路中央部 で横幅が広がった多モード干渉導波路114を形成する。 この多モード干渉導波路部の横幅Wmmiと導波路長Lmmiを 適切な値に設計することにより、単一モード導波路と多 モード干渉導波路間の高い光結合が実現される。ここで は、理論最適近似値 (L_{nmi}=nW_{nmi}²/λ; nは導波路有効屈 折率、λは動作波長)を考慮し、横幅を6.0μm、長さを8 9.7 μ mとした。作製誤差の観点から $L_{mmi}=nW_{mmi}^2/\lambda$ を完 全に満たすことは困難であるが、Lmmiに±10%程度の誤 差は通常許容される。また、多モード導波路の横幅Wmmi は3μm程度が下限であるため、n=3.2程度であることを 考慮すると、波長1.55 µmの場合、Lmmiの下限値は18 µm 程度となる。この後、公知のリッジ導波路レーザ構造に ウェハ加工した。素子長100μmに切り出した後、素子の 前端面には反射率80%の高反射膜111、後端面には反射率 ての部位において導波路横幅を横多モードを許容する幅 40 97%の高反射膜112をそれぞれ形成した。図1に示すよう に、全て直線導波路からなる従来型の素子113を同一基 板上に作製しリファレンスとしている。

> 【0007】図2は類似の実施の形態を表す。図1の実 施の形態と異なる点は、レーザ後方の反射端面を公知の ドライエッチング技術を用いて作製した点である。この 場合、レーザ共振器長を図1の実施の形態よりもさらに 短い50μm以下にまで短縮でき、後述するように、緩和 振動周波数の増大に有効である。

【0008】図3は図2の実施の形態において、レーザ き開法による共振器の形成は適さない。本発明では、リ 50 後方の反射ミラーを公知の半導体・空気からなる分布反

射ミラー115に置き換え、さらにミラー後方に光出力モニタ116をモノリシック集積した形態である。

【0009】図4は図2に示すレーザ素子の電流・光出 力特性を85℃、CV条件にて調べた結果である。図示のよ うに、従来型の直線導波路レーザでは、42mA程度の低電 流レベルで光出力が熱飽和を起こした。この主原因は電 気抵抗が高いことである。図4に同時プロットした電気 抵抗値の電流依存性からわかるように、直線導波路素子 では、50μmの短共振器化に伴い抵抗値が40Ω以上と非 常に高い値となっている。この出力飽和の影響で、所望 10 の光出力が得られないばかりでなく、図5に示す緩和振 動周波数の電流依存性から判るように26GHz程度で飽和 してしまい、毎秒40ギガビット級の高速直接変調を実現 することができない。これに対し、多モード干渉導波路 を導入したレーザでは、電気抵抗が約半分の20Ωにまで 低減されている。これは、多モード干渉導波路の導入に よる電流通電面積が増加した効果である。これにより、 図4における飽和光出力は従来素子の約2倍にまで改善 できた。また、緩和振動周波数も45GHzまで増大でき、 毎秒40ギガビットの高速直接変調が実現可能となる。本 20 発明のさらなる特長は、しきい値電流密度を低減できる 点である。従来素子ではレーザ高速性を改善するために 共振器長を短縮化すると、活性層体積の減少に伴いしき $\triangle \lambda DBR = \lambda^2/2nL_a$

で与えられる。ここで、入は発振波長、nはレーザ媒質の光学屈折率である。従って、連続波長可変幅を拡大させるためには少なくとも Δ λ DBR を増大する必要がある。波長帯入が固定の場合、(1) 式から明らかなように、 Δ λ DBR の増大には、L a の短縮が唯一の有効手段である。実施の形態 2 では、実施の形態 1 と同様のアナロジーで、L a を短縮した際に顕在化する電気抵抗増大、出力の低下などレーザ特性の劣化を活性領域に多モード導波路を導入し改善できることを以下説明する。

【0011】図7において、n型(100) InP半導体基板501上に有機金属気相成長法により0.3μm厚のn型 InGaAlA s屈折率制御層(組成波長1.40μm) 503、0.02μm厚のInAlAsエッチング停止層、0.02μm厚のp型InPスペーサ層、30nm厚のInGaAsP(組成波長1.37μm)回折格子供給層504を順次有機金属気相成長法により形成する。次に、周期241nmの均一回折格子を公知の手法により回折格子供給層504に刻印する。続いて、いずれも公知の選択エッチングと異種導波路の直接結合技術を用いて、歪InGaAlAs材料からなる5周期の多重量子井戸層502を後に分布反射型レーザの活性領域となる個所にのみ選択的に成長する。続いて1.5μm厚のp型InPクラッド層505、0.2μm厚の高濃度p型InGaAsキャップ層を順次有機金属気相成長法により形成する。多重量子井戸活性層502の発光波長は約1.56μmである。

【0012】次に絶縁ストライプ形状のマスクを用いて この縦モード跳びに伴い副モード抑圧比が大きく変動す 公知の選択的ドライエッチング技術によりリッジ導波路 50 る。一方、本発明の素子では、縦モード跳び波長間隔は

い値キャリア密度が著しく上昇する。このため、図6の利得ーキャリア密度相関図に示すように利得飽和領域でレーザが動作する。これは微分利得を低減させるだけでなく、非線型ダンピングを増大させる。この結果、両効果は共にレーザの高速性を劣化させる。本発明によれば、特にしきい値電流密度の増大が問題となる短共振器レーザのしきい値電流密度を低減することができるた

め、緩和振動周波数の増大とダンピングの抑制を同時に 達成できる。このため、簡易な手法でレーザ高速特性の ひ善を実現できる。

【0010】以上、本発明の典型的な実施の形態をInGa AlAs材料を用いたリッジ導波路型レーザ構造を用いて説明した。本発明は、InGaAsP、GaInNAs、InGaAs、InGaAl P等全ての半導体レーザ材料にて同様に適用可能である。また、リッジ導波路型レーザだけでなく、いわゆる埋め込みへテロ構造、埋め込みリッジ構造を用いたレーザにも同様に適用可能であることを付記する。 実施の形態2

図7は本発明を用いて発振波長を電気信号により変化できる1.55 μ m帯の分布反射型レーザを作製した例である。分布反射型レーザの連続波長可変特性は、レーザの縦モード跳びにより決定される。レーザ縦モード跳び間隔 Δ λ DBRは活性領域長Laに依存し、

(1)

を形成する。この際、幅1.6μmの直線形状の単一横モード導波路を後に分布反射器、位相調整領域となる領域および活性領域の一部に形成する。さらに、導波路中央部で横幅が広がった多モード干渉導波路を活性領域の中央に形成する。この多モード干渉導波路部の横幅と導波路長を適切な値に設計することにより、単一モード導波路と多モード干渉導波路間の高い光結合が実現される。ここでは、横幅を6.0μm、74.6μmとした。分布反射器、位相調整領域、活性領域の長さはそれぞれ250μm、80μm、100μmである。各領域の間には25μmの分離領域を設けた。全素子長は480μmである。成長終了後のウェハをこの後、公知のリッジ導波路レーザ構造にウェハ加工した、素子長480μmに切り出した後、素子の前端面には反射率0.1%の低反射膜510、後端面には反射率95%の高反射膜511をそれぞれ形成した。

【0013】作製した分布反射型レーザは、1,550nm帯に単一軸モード発振した。しきい値電流は約10mAであった。レーザ電流60mAでのチップ光出力は約10mWと光通信用途に対し十分な出力を得た。レーザ電流を60mAに保ったまま分布反射器に電流を通電し発振波長をチューニングした。波長可変特性を図8に示す。図8上側は活性領域と位相調整領域の長さの和が410μmの従来型分布反射型レーザの波長チューニング特性である。410μmに対応した約0.8nmの波長間隔で縦モード跳びが生じている。この縦モード跳びに伴い副モード抑圧比が大きく変動する。本発明の表表では、縦下、片跳びが共見期間は

1.6nmに拡大されると共に、縦モード跳びが生じる制御 電流間隔が拡大している。これは、活性領域と位相調整 領域の長さの和が205μmに低減したためであり、モード 跳びを生じない連続波長チューニング実現の観点から重 要な改善である。一方、単一縦モード性の目安として40 dBを基準とすると、本発明の素子では従来素子に比べよ り広い制御電流範囲で、40dB以上の単一縦モード動作を 実現していることがわかる。尚、縦モード跳びの間の波 長に発振波長を設定することは、位相調整領域に印加す る電流を調整することにより容易に実現可能である。

【0014】このように、分布反射型レーザの活性領域 に多モード干渉導波路を導入することで、波長可変時の スペクトル単一性を保ちつつ、十分な光出力を得ること ができる。

実施の形態3

図9は実施の形態3は実施の形態2のレーザにおいて、 活性領域長を33μmまで短縮し、連続波長可変域を拡大 した構造である。この場合、位相調整領域を用いずに、 数nm程度の連続波長可変が可能である。素子の基本構造 ・作製は、位相調整領域が無い点、光出力を増大する半 20 導体光増幅器がレーザ出射端にモノリシック集積化され たことを除き、実施の形態3の構造と同じである。レー ザ設計上の主な相違点は、活性領域の短縮に伴うレーザ 利得低下を補償する目的で回折格子の光結合係数を200c m⁻¹と大きくしたことと、ブラッグ波長近傍での安定な 単一軸モード発振のため、活性層前後方の二領域の回折 格子位相を反転させ、いわゆる 入/4位相シフト型とし た点である。

【0015】本発明のレーザにて、連続波長可変幅4m m、光増幅器出力10mWを容易に得ることができた。本実 施の形態では、活性領域が短いため波長変化に伴う活性 領域での光学位相変化はごく僅かである。この結果、縦 モード跳びが生じにくいくなったことが本発明の重要な 点であり、多モード干渉導波路の導入により、電気抵抗 の急激な増大を抑制することができる点が発明の本質で ある。

実施の形態4

実施の形態3の構成に、電界吸収型光変調器736とパワ ーモニタ735をモノリシック集積化した本発明の新たな 続波長可変特性に加え、低チャープな高速変調が実現で き、特に高密度波長多重光伝送における好適な光源を提 供するものである。

【0016】以上実施の形態2~4を用いて、分布反射 型レーザの活性領域を短縮化して、連続波長可変特性を 改善する場合について、多モード干渉導波路を導入する ことの有用性に関し説明した。本効果は、サンプル回折 格子構造、スーパーストラクチャー回折格子構造などを 用いた類似の改良型分布反射型レーザにも同様に適用可 能であることを付記する。

[0017]

【発明の効果】本発明の実施例に係る半導体発光素子よ れば、毎秒40ギガ以上の直接変調を実現できる。光部品 の低価格化のみならず、この素子を適用した光通信シス テムの低価格化、大容量化を実現できる。また、安定な 単一モード、髙出力で動作する波長可変型分布反射型半 導体レーザやこれを搭載した光モジュールを極めて容易 な手法で実現できる。本発明の実施例を用いれば、素子 性能、歩留まりが飛躍的に向上するだけでなく、この素 10 子を適用した光通信システムの低価格化、大容量化、長 距離化を容易に実現できる。

8

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の作用を説明するための図である。

【図2】本発明の実施例を説明するための図である。

【図3】本発明の実施例を説明するための図である。

【図4】本発明の効果を説明するための図である。

【図5】本発明の効果を説明するための図である。

【図6】本発明の原理を説明するための図である。

【図7】本発明の実施例を説明するための図である。

【図8】本発明の効果を説明するための図である。

【図9】本発明の実施例を説明するための図である。

【図10】本発明の実施例を説明するための図である。

【図11】レーザ共振器長がレーザ特性に与える影響を 説明するための図である。

【符号の説明】

101…n型(100) InP半導体基板、102…n型InPバッファ 層、103…n型InAlAsパッファ層、104…n型InGaAlAs下側 光ガイド層、105…多重量子井戸層、106…上側光ガイド 層、107…p型InAlAsクラッド層、108…p型InPクラッド 30 層、109…表面保護膜、110…上部電極、111…前方高反 射膜、112…後方高反射膜、113…直線形状の単一横モー ド導波路、114…多モード干渉導波路、115…空気・半導 体分布反射ミラー下部電極、116…光出力モニタ、117… 下部電極、501…n型(100) InP半導体基板、502…多重量 子井戸層、503…n型 InGaAlAs屈折率制御層、504…回折 格子供給層、505…p型InPクラッド層、506…分布反射領 域上部電極、507…位相調整領域上部電極、508…活性領 域上部電極、509…表面保護膜、510…前方低反射膜、51 1…後方高反射膜、517…下部電極、531…分布反射領 実施の形態を図10に示す。この場合、記述の広範囲連 40 域、532…位相調整領域、533…多モード干渉導波路活性 領域、901…n型(100) InP半導体基板、902…後方分布反 射器InGaAlAs屈折率制御層、903…前方分布反射器InGaA 1As屈折率制御層、904…回折格子供給層、905…レーザ 活性領域多重量子井戸層、906…光增幅器活性領域多重 量子井戸層、907…p型InPクラッド層、908…前方分布反 射器上部電極、909…多モード干渉導波路レーザ活性領 域上部電極、910…後方分布反射器上部電極、911…光増 幅器活性領域上部電極、912…表面保護膜、913…前方低 反射膜、914…後方低反射膜、917…下部電極、931…前 50 方分布反射器、932…活性領域、933…後方分布反射器、

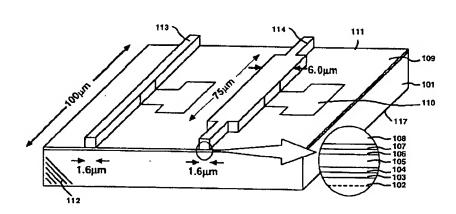
934…光増幅器、701…n型(100) InP半導体基板、702…分布反射器InGaAsP屈折率制御層、703…回折格子供給層、704…レーザ/光増幅器/光変調器活性領域多重量子井戸層、705…p型InPクラッド層、706…鉄ドープ半絶縁InP

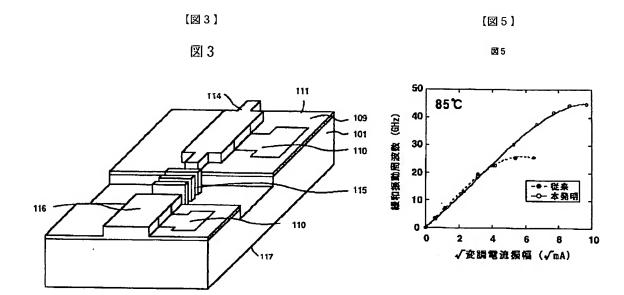
9

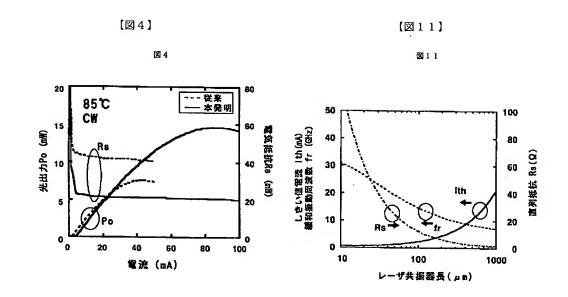
埋め込み層、707…窓領域、708…表面保護膜、709…低反射膜、717…下部電極、731…後方分布反射器、732… 多モード干渉導波路活性領域、733…前方分布反射器、734…光増幅器、734…光出力モニタ、734…光変調器。

[図1]

図 1

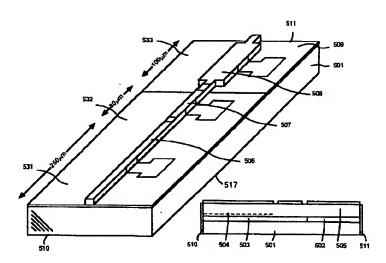






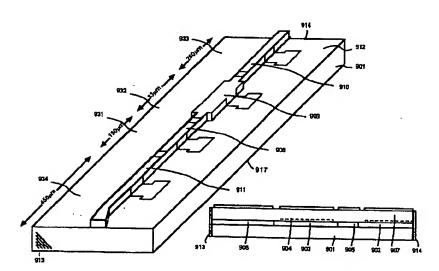
【図7】

図7



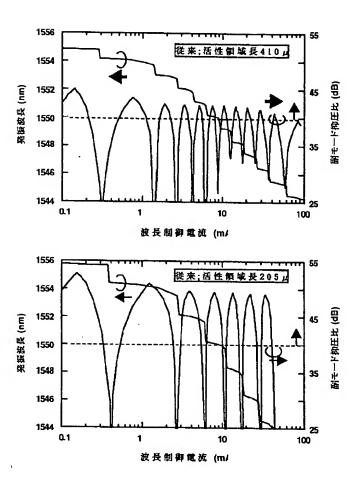
【図9】

図 9



[図8]

図8

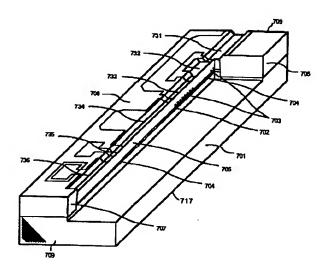


(10)

特開2003-46190

【図10】

図10



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷ 識別記号 H 0 1 S 5/125

FΙ G 0 2 B 6/12 テーマコード(参考)